

服務項目	發光材料之表面與光譜特性分析
使用儀器	電子掃描式顯微鏡(SEM)、陰極光譜分析儀(CL)、元素分析儀(EDS)
檢測方法	表面分析之電子顯微鏡操作標準程序
服務範圍(內容)	無機發光材料之光譜分析、金屬、半導體材料之表面分析與元素分析